

**DATENBLATT / Specification****Sach Nr.: T60407-L5026-X008**

Item no.:

K-Nr.: 21667

K-no.:

Upo-Modul / Upo Module

Datum: 30.06.1999

Date:

Kunde:

Customer

Kd. Sach Nr.:

Customers part no.:

Seite 2 von 2

Page of

Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
Inspection4) (AQL 1/S4) $L_{S3+4} \leq 10 \mu\text{H}$ (N3+N4 in Reihe, N1+N2 kurzgeschlossen), $f = 100 \text{ kHz}$, $U_{AC,eff} = 100 \text{ mV}$
(N3+N4 series, N1+N2 short circuited)5) (AQL 1/S4) $C_k \leq 180 \text{ pF}$ (N1+N2 in Reihe gegen N3+N4 in Reihe), $f = 10 \text{ kHz}$, $U_{AC,eff} = 100 \text{ mV}$
(N1+N2 series to N3+N4 series)

Typprüfung

Type test

- 1) Stoßspannungsprüfung in Anlehnung an M3064
-
- HV transient test according to M3064

N1+N2 gegen/to N3+N4

Einstellwerte: $10 \mu\text{s} / 700 \mu\text{s}$ -Kurvenform (waveform)Settings $U_{P,max} = 2 \text{ kV}$ $R_i = 40 \Omega$ 10 Impulse im Abstand $t = 10$ Sekunden mit wechselnder Polarität
10 pulses in a cycle of $t = 10$ seconds with changing polarity

- 2) Lötwärmebeständigkeit nach CECC 00802
-
- Resistance to soldering heat according to CECC 00802

Verpackung:

Packing:

Verpackung nach M3510

Packing according to M3510

Messungen nach Temperaturgleich der Prüflinge an Raumtemperatur
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

* vorläufig/preliminary

Hrsg.: KB-FB FT

Bearb: Gr

KB-PM B: Leh.

freig.: Gr.